EST-46115: Modelación Bayesiana

Profesor: Alfredo Garbuno Iñigo — Primavera, 2022 — Calibración basada en simula-

ción .

Objetivo: Que veremos.

Lectura recomendada: Puedes consultar [2] el cual es una extensión de [1].

1. INTRODUCCIÓN

Decimos que un intervalo de probabilidad está bien calibrado si tiene la misma cobertura nominal con la que está construido. Digamos, si el intervalo es un intervalo de probabilidad del $80\,\%$, entonces 4 de 5 veces éste contendrá al verdadero valor del parámetro.

Por definición, la distribución posterior está calibrada –si los datos son generados por el modelo—. Utilizando calibración basada en simulación explotaremos esta propiedad.

La idea es: generar parámetros de la previa para generar datos condicionados en los parámetros simulados con el objetivo de estudiar la calibración de la posterior bajo escenarios independientes.

2. CALIBRACIÓN DE LA POSTERIOR

Supongamos que tenemos un modelo bayesiano donde tenemos una distribución previa $\pi(\theta)$ para los parámetros del mecanismo generador de datos (verosimilitud) $\pi(y|\theta)$.

Ahora, consideremos que generamos una simulación

$$\theta_{\mathsf{sim}} \sim \pi(\theta)$$
, (1)

con la cual generamos

$$y_{\text{sim}} \sim \pi(y|\theta_{\text{sim}})$$
. (2)

Por construcción lo que hemos hecho es

$$(y_{\text{sim}}, \theta_{\text{sim}}) \sim \pi(y, \theta)$$
. (3)

Ahora, la regla de Bayes nos dice que la distribución posterior es proporcional a la conjunta

$$\pi(\theta|y) \propto \pi(y,\theta)$$
. (4)

Por lo que también podríamos pensar que

$$\theta_{\sf sim} \sim \pi(\theta|y_{\sf sim})$$
 (5)

Si utilizamos nuestro muestreador favorito para generar

$$\theta_1, \dots, \theta_M \sim \pi(\theta|y_{\mathsf{sim}})$$
 (6)

Entonces podríamos comparar las muestras simuladas con el parámetro que generó los datos. Esto es, por que $\theta_{\sf sim}$ es una realización aleatoria de la posterior, y por lo tanto los estadísticos de orden de $\theta_{\sf sim}$ deberían de ser uniformes con respecto a los de $\theta_1, \ldots, \theta_M$.

O dicho de otra manera,

$$\pi(\theta) = \int \pi(\theta|y_{\text{sim}}) \pi(y_{\text{sim}}|\theta_{\text{sim}}) \pi(\theta_{\text{sim}}) \, \mathrm{d}y_{\text{sim}} \, \mathrm{d}\theta_{\text{sim}} \,. \tag{7}$$

Lo cual nos da un mecanismo para evaluar qué tan bien estamos utilizando nuestro algoritmo para generar muestras de la posterior [2].

3. CALIBRACIÓN BASADA EN CALIBRACIÓN (CBS)

Utilizaremos la propiedad discutida arriba para generar

$$y_{\mathsf{sim}}^{(n)}, \theta_{\mathsf{sim}}^{(n)} \sim \pi(y, \theta), \qquad n = 1, \dots, N.$$
 (8)

Para cada uno de los datos simulados $y_{\sf sim}^{(n)}$ utilizamos nuestro algoritmo para generar

$$\theta_1^{(n)}, \dots, \theta_M^{(n)} \sim \pi(\theta|y_{\text{sim}}^{(n)}).$$
 (9)

Si consideramos los estadísticos de orden—el número de simulaciones de la posterior menores al parámetro simulado—en cada componente de nuestro vector de parámetros, tendremos que

$$r_n = \operatorname{orden}\left(\theta_{\text{sim}}^{(n)}, \left\{\theta_1^{(n)}, \dots, \theta_M^{(n)}\right\}\right) \tag{10}$$

$$= \sum_{m=1}^{M} 1[\theta_m^{(n)} < \theta_{\mathsf{sim}}^{(n)}], \tag{11}$$

será un entero distribuido Uniforme $\{0,\ldots,M\}$. Esto es, el estadístico de orden r_n tiene probabilidad 1/(M+1) de tomar valores entre $0,\ldots,M$.

Talts et al. [2] histogramas. Cook et al. [1] prueba de hipótesis que pone a prueba la uniformidad.

3.1. Ejemplo: Modelo conjugado

Consideremos un modelo de una observación Gaussiana $y \sim N(\mu, \sigma^2)$, en donde utilizamos el siguiente conocimiento previo para los parámetros

$$\mu \sim \mathsf{N}(0,1)\,,\tag{12}$$

y asumimos una σ conocida.

Este modelo es un modelo conjugado Normal-Normal el cual tiene un distribución posterior

$$\mu|y \sim N\left(\frac{y}{\sigma^2 + 1}, 1 + \frac{1}{\sigma^2}\right)$$
 (13)

Consideremos $\sigma^2=2$. Si realizamos una simulación de la previa tenemos el siguiente parámetro:

```
set.seed(108791)
sim ← list(mu = rnorm(1))
sim ▷ as.data.frame()
```



```
1 mu
2 1 0.61
```

Con los cuales podemos simular un conjunto de datos:

```
data ← list(y = rnorm(1, sim$mu, sd = sqrt(2)))
data
```

```
1 $y
2 [1] 1.4
```

Y con estos datos simulamos de la posterior M=4 iteraciones:

```
params ← tibble(mu = rnorm(4, data$y/3, sd = sqrt(2/3)))
params ▷ as.data.frame()
```

```
mu
2 1 0.947
3 2 0.037
4 3 1.268
5 4 0.954
```

Hacemos las comparaciones contra $\mu_{sim} = 0.61$:

```
params >
mutate(indicadora = ifelse(mu < sim$mu, 1, 0)) >
as.data.frame()
```

```
mu indicadora
2 1 0.947 0
3 2 0.037 1
4 3 1.268 0
5 4 0.954 0
```

Si calculamos el estadístico de rango, obtenemos una $r_{1,\mu} = 1$. El cual debería de estar uniformemente distribuido entre los enteros del 0 al 4. ¿lo ponemos a prueba?

```
experimento ← function(id){
    sim ← list(mu = rnorm(1))
    data ← list(y = rnorm(1, sim$mu, sd = sqrt(2)))
    mu ← rnorm(4, data$y/3, sd = sqrt(2/3))
    sum(mu < sim$mu)
}

resultados ← tibble(id = 1:100) ▷
    mutate(rank = map_dbl(id, experimento))</pre>
```

La idea es replicar el procedimiento de generación de parámetros y muestras sintéticas con la intención de observar un comportamiento uniforme en los histogramas (Fig. 1).

Para cada réplica n = 1, ..., N, podemos generar un número fijo de simulaciones de la posterior (M). Talts et al. [2] recomiendan simular tantas iteraciones de la posterior como se



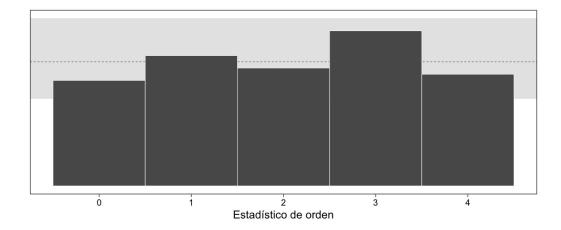


FIGURA 1. Histogramas de estadisticas de orden con 4 simulaciones de la posterior . Construimos una línea de referencia (y bandas de confianza) bajo los supuestos de la distribución uniforme de los estadísticos de orden.

requiera y resumir (agrupar) los resultados en 20 cubetas. De tal forma que podamos criticar un histograma de 20 barras. En la Fig. 2 observamos un histograma con 20 cubetas y la línea de referencia de un modelo uniforme con M=20. Adicional, se muestran los intervalos de un experimento binomial con N réplicas con probabilidad 1/M de caer en cada cubeta.

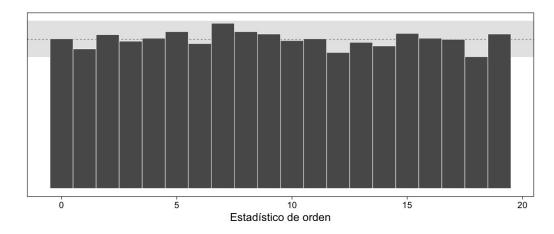


FIGURA 2. Histogramas de estadisticas de orden con 19 simulaciones de la posterior. Construimos una línea de referencia (y bandas de confianza) bajo los supuestos de la distribución uniforme de los estadísticos de orden.

El procedimiento descrito arriba nos permite evaluar de manera visual los histogramas. Alternativas a esta estrategia es poder evaluar la función de acumulación empírica (ECDF) contra el modelo uniforme. Esto también puede compararse de manera visual como se muestra en la Fig. 3, en donde estamos comparando contra la función de acumulación (CDF) de experimentos uniformes (panel izquierdo). Por otro lado, la comparación gráfica entre la ECDF y CDF se vuelve compleja en realizarse si el número de cubetas (M) es muy elevado. Por eso tendemos a comparar la diferencia, asumiendo una aproximación Gaussiana (panel derecho).

3.2. Cuando el modelo está mal especificado

Consideremos los errores típicos de una implementación de un modelo. Por ejemplo, tenemos un modelo que tiene una dispersión mas pequeña que la que debería. En estas situaciones tenemos un comportamiento de los histogramas en forma de \cup como se muestra en la Fig. 4.



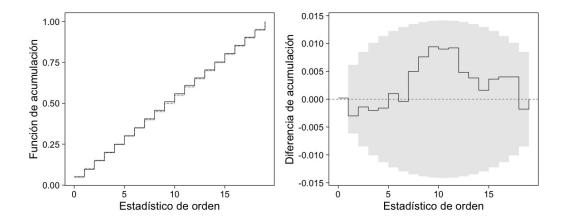


Figura 3. Gráficos alternativos para evaluar la prueba uniforme.

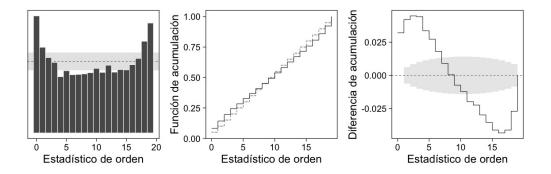


Figura 4. Gráficos de comparación uniforme cuando la implementación está sub-dispersa.

Cuando la implementación es de un modelo sobre-disperso tenemos un comportamiento en forma de \cap como se muestra en la Fig. 5.

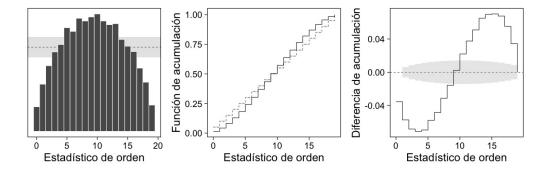


FIGURA 5. Gráficos de comparación uniforme cuando la implementación está sobre-dispersa.

Cuando la implementación es de un modelo con sesgo a la derecha tenemos un comportamiento como se muestra en la Fig. 6.



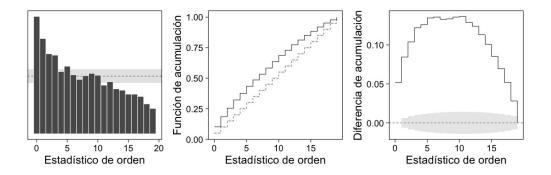


FIGURA 6. Gráficos de comparación uniforme cuando la implementación tiene un sesgo a la derecha.

3.3. Pruebas de uniformidad

Una manera de poder efectuar una prueba es considerar una χ^2 y verificar que los conteos en las cubetas corresponden, en promedio, a lo que esperaríamos con ordenes uniformes.

El estadístico de prueba sería

$$\hat{\chi}^2 = \sum_{m=1}^M \frac{(b_m - e_m)^2}{e_m} \,, \tag{14}$$

donde b_m denota el número de réplicas en la cubeta m ésima y e_m denota el número de réplicas que esperaríamos caigan en dicha cubeta.

La prueba radica en que los términos de la suma son potencias cuadradas de una normal estándar y por lo tanto

$$\hat{\chi}^2 \sim \chi_{M-1}^2 \,, \tag{15}$$

de la cual podemos evaluar una prueba de hipótesis.

Nota la prueba de hipótesis definida anteriormente no tiene una potencia alta.

4. CBS EN STAN

La idea, como hemos mencionado antes, es poner a prueba si nuestra implementación de un modelo es la adecuada. Estas pruebas no están diseñadas para verificar que nuestro modelo es el adecuado.

Usaremos Stan para:

- 1. Simular datos.
- 2. Ajustar la distribución posterior.
- 3. Calcular los estadísticos de orden.

Esto implicará que tenemos que correr nuestro simulador varias veces para poder producir un histograma de estadísticos de orden que esperamos tenga una distribución de muestreo uniforme dentro de los rangos.

4.1. Implementación en Stan

Podemos utilizar un bloque transformed data para simular parámetros y datos para el modelo. Regresando a nuestro modelo Normal-Normal, tenemos un bloque que genera parámetros simulados.



```
transformed data {
   real mu_sim = normal_rng(0, 1);
   real y_sim = normal_rng(mu_sim, sqrt(2));
}
```

Adicional, podemos utilizar un bloque generated quantities para calcular las indicadoras y los estadísticos de orden

```
generated quantities {
  int<lower=0, upper=1> lt_sim = { mu < mu_sim };
}</pre>
```

4.2. Consideración para métodos de MCMC

Utilizar técnicas de MCMC nos permite simular de la distribución objetivo. Esperaríamos que las muestras sean lo más cercanas a ser independientes. El diagnóstico $N_{\sf eff}$ nos puede dar una indicación de con cuántas muestras nos podemos quedar para realizar los histogramas.

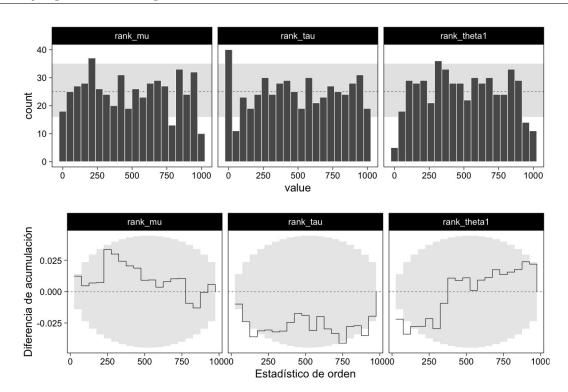
4.3. Ejemplo

Regresaremos a nuestro ejemplo de las escuelas.

```
transformed data {
     real mu_sim = normal_rng(0, 5);
     real tau_sim = fabs(normal_rng(0, 5));
    int < lower = 0 > J = 8;
    array[J] real theta_sim = normal_rng(rep_vector(mu_sim, J), tau_sim);
    array[J] real<lower=0> sigma = fabs(normal_rng(rep_vector(0, J), 5));
     array[J] real y = normal_rng(theta_sim, sigma);
9
  parameters {
    real mu;
    real < lower = 0 > tau;
11
     array[J] real theta;
12
13 }
14 model {
mu \sim normal(0, 5);
    tau \sim normal(0, 5);
    theta \sim normal(mu, tau);
17
    y \sim normal(theta, sigma);
18
19 }
20 generated quantities {
    int<lower=0, upper=1> mu_lt_sim = mu < mu_sim;</pre>
    int<lower=0, upper=1> tau_lt_sim = tau < tau_sim;</pre>
22
    int < lower = 0, upper = 1 > theta1_lt_sim = theta[1] < theta_sim[1];
23
```

Nota que el bloque de transformed data escribe el proceso generador de los datos. Primero, simulamos los parámetros poblacionales (μ, τ) ; después, los datos (y_j, σ_j) .



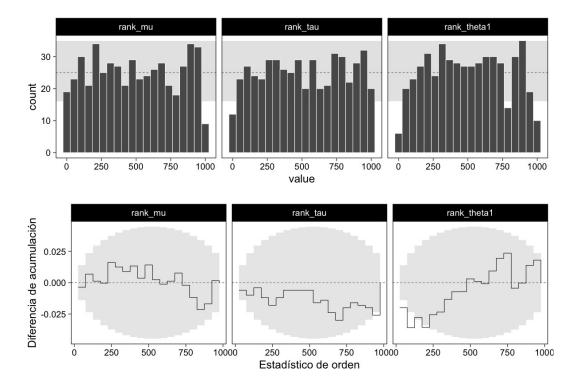


4.4. Ejemplo: Escuelas reparametrizado

```
transformed data {
     real mu_sim = normal_rng(0, 5);
     real tau_sim = fabs(normal_rng(0, 5));
     int < lower = 0 > J = 8;
     array[J] real theta_sim = normal_rng(rep_vector(mu_sim, J), tau_sim);
     array[J] real<lower=0> sigma = fabs(normal_rng(rep_vector(0, J), 5));
     array[J] real y = normal_rng(theta_sim, sigma);
   }
   parameters {
     real mu;
10
     real < lower = 0 > tau;
11
     array[J] real theta_tilde;
12
13
14
  transformed parameters {
     array[J] real theta;
     for (j in 1:J)
16
       theta[j] = mu + tau * theta_tilde[j];
17
  }
18
   model {
19
     mu \sim normal(0, 5);
20
     tau \sim normal(0, 5);
     theta_tilde \sim normal(0, 1);
22
     y \sim normal(theta, sigma);
23
24
  generated quantities {
25
     int<lower=0, upper=1> mu_lt_sim = mu < mu_sim;</pre>
     int<lower=0, upper=1> tau_lt_sim = tau < tau_sim;</pre>
     int<lower=0, upper=1> theta1_lt_sim = theta[1] < theta_sim[1];</pre>
  }
```



REFERENCIAS REFERENCIAS



REFERENCIAS

- [1] S. R. Cook, A. Gelman, and D. B. Rubin. Validation of Software for Bayesian Models Using Posterior Quantiles. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 15(3):675–692, sep 2006. ISSN 1061-8600, 1537-2715. . 1, 2
- [2] S. Talts, M. Betancourt, D. Simpson, A. Vehtari, and A. Gelman. Validating Bayesian Inference Algorithms with Simulation-Based Calibration. arXiv:1804.06788 [stat], oct 2020. 1, 2, 3

